# (19) 日本国等許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出席公開番号 特別2002-116149

(P2002-116149A) (43)公開日 平成14年4月19日(2002.4.19)

(51) Int.Cl. G01N 21/64 識別記号

PΙ G01N 21/64

ラーマコード(参考) G 2G043

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (金 5 質)

(21)出扇泽号

特願2000-309630(P2000-309630)

(22)出版日

平成12年10月10日(2000.10.10)

(71) 出額人 398020800

利学技術規則事業団

埼玉県川口市本町4丁目1番8号

(72)発明者 川田 静正 :

静岡県浜松市城北9-5-1 静岡大学

工学部 機械工学科内

(74)代理人 100092392

弁理士 小倉 頁

Fターム(参考) 20043 AA03 CA07 EA01 FA01 FA02 CAÓ2 GB01 GB05 HA01 JAO3

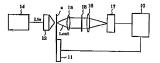
KAO2 KAO5 KAO9 LAO1 NAIS

(54) 【発明の名称】 表面プラズモンを利用した顕微鏡システム

### (57) 【要約】

【目的】 表面プラズモンを局在化させる円能プリズム 12を使用することによって、空間分解能及び電場増強 効果を両立させ、コントラストが高く鮮明な画像が得ら れる光学駅微鏡を提供する。

【構成】 こ顕微鏡システムは、三次元駆動する走査ス テージに搭載された蛍光試料sを挟む位置関係で円錐プ リズム12及び対物レンズ13が配置されている。円錐 プリズム12は、表面プラズモンの励起角に対応する頂 角をもち、円錐側面に金属薄膜が蒸着され、円錐頂点が 前記蛍光試料を指向している。円錐底面に入射されるレ ーザ光 Lin (励起光) によって生じる表面プラズモンが 円錐頂点に移動し、円錐頂点で増強された電場によって 蛍光試料 s が励起される。励起によって蛍光試料 s から 発した蛍光信号 Loutは、フィルタ15でレーザ光Lin を除去した後、光検出器17に入射される。



#### (2)

#### 【特許諸求の顧用】

【請求項1】 三次元駆動する走査ステージに搭載され た蛍光試料を挟む位置関係で円針プリズム及び対物レン ズが配置され、前配円錐プリズムは、表面プラズモンの 励起角に対応する頂角をもち、円錐側面に金属薄膜が蒸 着され、円錐頂点が前記蛍光試料を指向しており、円錐 底面に入射される励起光によって生じる表面プラズモン が円錐頂点に移動し、円錐頂点で増強された電場によっ て前記蛍光試料が励起されることを特徴とする表面プラ ズモンを利用した顕微鏡システム。

#### 【発明の詳細な説明】 [0.001]

【産業上の利用分野】本発明は、表面プラズモンを利用 して各種物体の表面現象を観察する顕微鏡システムに関 する。

#### [0002]

【従来技術及び問題点】表面プラズモンは、金属表面に 存在する電荷の錬密波で光と共鳴させることによって励 起される。金属の表面近傍(金属表面から波長程度の領 域) にある物質の屈折率で表面プラズモンの共鳴条件が 20 決定されることを活用すると、表面の吸収や風折率を極 めて高感度でセンシングできる。このようなことから、 光励記による表面プラズモンは、液体、単分子薄膜、固 体表面等の風折率や吸収率を測定するバイオセンサー。 臭いセンサーに応用されている。顕微鏡への応用も特開 平6-265336号公報, 特開平5-240787号 公朝等で報告されている。

[0003] 光による表面プラズモンの励起には、Kret schmann配置やOtto配置等が採用されている。 Kretschma nn配置では、高屈折率のプリズム1に金属薄膜2を蒸着 30 し、レーザ光3をプリズム1側から入射させる(図 1)。レーザ光3の入射角が共鳴角 8 kなると、反射 光4の強度が楽しく低下する表面プラズモン現象が生じ る。この励起法では、金属薄膜2の表面に均一に表面プ ラズモンSPが励起され空間的に一様になるため空間分 解能をもたず、光学顕微鏡に応用することが困難であ る。Otto配置では、最適な表面プラズモンを得るために 厳密な距離制御を必要とすることから装置構成に難点が ある。

#### [0004]

[発明が解決しようとする課題] 従来の表面プラズモン を利用した顕微鏡光学系では、表面プラズモンの伝播距 離が長すぎると像が不鮮明化し空間分解能が悪化する。 そのため、表面プラズモンの伝播距離を小さくすること が要求されるが、結果として表面プラズモンと光波との 最適共鳴状態からのズレが生じることになる。

【0005】他方、直角プリズムに代えて円錐形状のプ リズムを用いて表面プラズモンを励起させると、プリズ ム先端で非常に強い電場増強が得られる。円錐状プリズ ムによる電場増強は、本発明者の調査・研究過程で見出 50 光試料 s が励起され、蛍光信号 L outが蛍光試料sから発

された現象であるが、次のメカニズムによって生じるも のと考えられる。円錐状プリズムとしては、側面に入射 した光が表面プラズモンの励起角になるように円錐頂角 αが選定され、側面に一定膜厚の金属薄膜 2 が蒸着され た円錐プリズム5(図2)が使用される。

【0006】平面波6を円錐底面に入射すると、金属簿 膜2が蒸着されている円錐側面で表面プラズモンSPが 励起される。表面プラズモンSPは、電荷の疎密波とし て同位相でプリズム側面を伝播し、円錐頂点(プリズム 先端) に到達する。円錐頂点では、あらゆる方向から伝 播してくる表面プラズモンSPが同位相で重ね合わされ る。その結果、共鳴状態を乱すことなく表面プラズモン SPが円錐頂点に局在化し、円錐頂点で非常に強い電場 増強が得られる。

## [0007]

【謎頭を解決するための手段】本発明は、円錐頂点で局 在化された表面プラズモンが高い空間分解能及び大きな 雷場増強効果を呈することに着目し、高いコントラスト で鮮明な画像が得られる顕微鏡システムを提供すること を目的とする。本発明の顕微鏡システムは、その目的を 達成するため、三次元駆動する走査ステージに搭載され た蛍光試料を挟む位置関係で円錐プリズム及び対物レン **ぱが配置され、前記円錐プリズムは、表面プラズモンの** 励紀色に対応する預角をもち、円錐側面に金属薄膜が蒸 着され、円錐頂点が前記蛍光試料を指向しており、円錐 底面に入射される励起光によって生じる表面プラズモン が円錐間点に移動し、円錐頂点で増強された電場によっ て前記蛍光試料が励起されることを特徴とする。

ranasi 【実施の形態】本発明に従った顕微鏡システムは、コン ピュータ10からの制御信号に応じてX、Y、Zの3方 向に移動可能な走沓ステージ11に搭載した蛍光試料s を挟む位置関係で円錐プリズム12及び対物レンズ13 を配置する(図3)。円錐プリズム12は、表面プラズ モンの励記角に対応する円錐頂角 αをもち、Au, Ag 等の金属薄隙が円錐側面に蒸着されている。

【0009】円錐頂角αは、円錐プリズム12の材質。 屈折率、金属薄膜の材質、膜厚、屈折率、励起光(レー ザ光 Lin) の波長等に応じ表面プラズモンの励起角との 40 関係で定められる。具体的には、表面プラズモンの励起 角 θ \* は円錐プリズム 1 2 の屈折率,金属薄膜の材質。 膜厚、円錐プリズム周りの屈折率によって定まる値であ 内、円錐頂角αは180-28。で与えられる。

【0010】 Arレーザ等の光源14からのレーザ光し inが円飾座面側から円錐プリズム12に入射されると、 レーザ光Linで表面プラズモンが励起される。表面プラ ズモンは円錐プリズム12の円錐側面に沿って同位相で 伝播し、 四郷頂点で最在化した表面プラズモンとなり電 場が増強される。円錐頂点で増強された電場によって蛍

(3)

せられる。 蛍光信号 Loutは、対物レンズ13を透過 し、フィルタ15でレーザ光 Lin (励起光) を除去した 後、集光レンズ16を経て光電子増倍管等の光検出器1 7 に送られる。

[0011] そとで、走査ステージ1 1をX-Y方向に 走査しなから強光信号 Loutを光検出器17で検出する ことにより、強光試料sの表面状態が観察される。この 方式によるとき、円錐プリズム12の頂点で増強された 電場によって蛍光試料。が耐起されるので、通常の耐起 に比較して強い蛍光を発する。そのため、S/N比が高 10 く、光の利用効率も高くなる。

[0012]

「00 1 3 ] シミュレーション結果を基に、一般的な光学ガラス材料 B K - 7 ( 脈が率 1. 5 ) 5 を用いて円線形状力の大力を開発した。装面プラスモンを励起す 30 をための金属材料としては A g や A 山が使用されるが、 A g は 中限 は で は A g は 中限 は で は な で な で な 定な金属材料である A u を 博能材料として使用した。また、試料として世光材料を仮定し、 励起 で 使用した。また、試料として世光材料を仮定し、 励起 5 1 4. 5 nm の 光に対する A u の 風が率は 0. 6 9 5 0 1 4. 5 nm の 光に対する A u の 風が率は 0. 6 9 5 0 1 4. 5 nm の 光に対する A u の 風が平は 0. 6 9 5 0 2 4 で で を で と で た そ の 結果 A L u 障 原の 優 回線 を 変 化 さ せ で 反 射率 A p 的 点 は 4 3. 8 40 度 で あ っ た。そ で て 下 四 は 7 0 円 2 0

【0014】 設計した円錐プリズム12によって表面プラズモンが別起される様子を確認した実験結果を図4に示す。この実験では、Ar レーザからの光を直線個光して、円錐プリズムに入射し、その反射光を観察した。 優光方向が水平方向の場合には図4(2)、上下方向の

場合には図4(b)の反射光であった。円様プリズムの 側面に入射する光のうちり飛光成分によっての表面ブ ラズモンが動起されることから、図4(a)では火下の 向の反射光強度が小さく、図4(b)では上下方向の反 射光強度がからくなっている。これらの結果が一般 ・試作した円錐プリズムによって表面プラズモンが励起 されていることが確認される。

【0015】次いで、液板514.5nm、出力30m Wの空冷Arレーザを光流14に使用し、ローダミンB 分子を分散したPMMAで原を増光流料3として使用し た 単光統料3の一部に成を付け、ビエン駆動及びモー タ駆動の組合せにより敷配及び利動が同能が分解能50 nmの走査ステージ11にセットした。倍率40倍、倍 回数0.65の対物レンズ13で試料3からの光を集光 し、励品がを色ガラスフィルク515でカットした後、 検出路17で検出した。図5の観察結果にあられるよう に、得風就料3に付けたによる強光情のスペー性が 高コントラストとして検出された。この実数結果から 減作した表面ブラズモン脳閉動が高コントラストとして検 試料を観察費することに使用可能なととが確認された。

[0016]

【発明の効果】以上に脱明したように、本発明の顕微鏡システムでは、円錐プリズムの円錐頂点で表面パラジス・
が局在化と機能が増強されることを活用し、平間分解 能及び電場増強効果を両立させることにより、コントラストが高く解射な国像が得られる。したがって、単分子 海腰の腕架、生体試料の脚窓、高感度光リングラフィ、 光メモリ等、広範な分野で使用される顕微鏡システムと なる。また、円鑑プリズムの先端に高い電場が発生する ことから、多光子吸収効果等の非線形効果を高効率で発生させることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 金属薄膜の表面に均一に表面プラズモンが励 起する従来のプリズム

【図2】 円錐頂点に表面プラズモンが局在化して電場 増強効果が得られる円錐プリズム

【図3】 円錐プリズムを組み込んだ顕微觀システム 【図4】 水平方向(a)及び上下方向(b)に偏光し た光を円錐プリズムに入射したときに発生した反射光 【図5】 数光鋭料薄膜の観索結果

【符号の説明】

2:金属薄膜 5,12:円錐プリズム 6:平面 波 13:対物レンズ

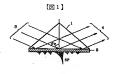
14:光源 15:フィルタ 17:光検出器

s . 蛍光試料

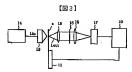
α: 円錐頂角 SP: 表面プラズモン Lin: レーザ光 Lout: 蛍光信号

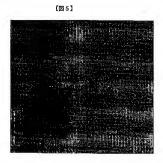
(4)

特朋2002-116149









(5)

特問2002-116149

[図4]

